# 研究報告 Hi-MH電池負極合金のその場X線回折 岡本篤彦 In-situ X-ray Diffraction Study on Negative Electrode for Ni-MH Battery

Tokuhiko Okamoto

### 要 旨

Ni-MH電池の負極の充・放電過程における状態変化をその場X線回折法によって調べた。新しく 考案したその場測定用の特殊試料セルは,水素吸蔵・放出のための反応室と電解液を排除するた めの加圧室で構成されている。加圧室の内圧を高めて加圧室と反応室との間に設けた高分子薄膜 を負極に押しつけることによって,負極 - 高分子薄膜間の電解液を排除した。その結果,充・放 電に伴う負極の状態変化を負極を大気中に取り出すことなく測定することができた。

## Abstract

The structural change of the negative electrode of a Ni-MH battery has been studied using a special sample holder for in-situ X-ray diffraction. The special sample holder consists of a reaction cell for charge or discharge, i.e. hydrogen absorption or hydrogen desorption, respectively, and a pressurizer to exclude an electrolyte. Useful X-ray diffraction spectra are required for this study.

By pressing the polymer thin film between the reaction cell and the pressurizer to the negative electrode, the pressure in the pressurizer was increased and the electrolyte between the negative electrode and the polymer thin film was then excluded. As a result, this new holder was found to be a very useful and unique attachment for the in-situ X-ray measurement of the structural change with charging and discharging processes of the negative electrode.

キーワード Ni-MH電池, 負極, 充・放電過程, その場X線回折法, 特殊試料セル

# 1. 緒言

ニッケル - カドミウム電池や鉛電池は二次電池 としてすでに実用化されている。また,近年さら に小型,軽量,高出力な電池が要求されるように なり,エネルギ密度の高い二次電池の開発が必要 不可欠になってきている。ニッケル - 金属水素化 物電池(<u>Nickel-Metal Hydride</u>電池;以下Ni-MH電 池と言う)はその一つであり,小型化,軽量化, 高出力化などのための研究が活発に行われている<sup>1</sup> る電池を開発するためには,Ni-MH電池の電極が 充・放電過程でどのような状態変化をするのか, それが電池の特性とどのような関係があるのかな どを解明することは非常に重要である。それにも かかわらず,現時点では電極の状態変化と電池特 性との関係は不明な部分が多く,必ずしも十分に 解明されているとは言えない。この原因は,充・ 放電後の電極は非常に活性で,大気中に取り出す と急激に酸化が進行することにある。これは反応 の連続性が失われることを意味している。分析の 信頼性を高めるためには,反応容器(電池)から取 り出すことなく電極を調べることができる「その 場測定」が必要である。

筆者らは,電解液に浸漬したまま電極の結晶構 造や歪みなどの変化を調べるにはX線回折法が最 も確実な手法であり,その測定方法を確立するこ とは大変意義深いことと考え,試料セルの作製を 試みた。

ここでは,新しく考案したその場X線回折用の特殊試料セルを利用し,Ni-MH電池の負極合金の充・放電過程における状態解析に応用した結果について報告する。

#### 2. 実験

2.1 特殊試料セル

電極を電解液中から取り出すことなく,充・放 電過程における電極の状態変化を調べることがで きるX線回折用の特殊試料セルを考案した4,5)。特 殊試料セルの概略図をFig.1に示す。

2.2 試料

試料には次のような2種類のNi-MH電池用の負極 を用いた。

(1) 新品の負極。

(2) 充・放電サイクル試験によって容量低下した 電池から取り出した負極。



Fig. 1 Schematic diagram of special sample holder for in-situ X-ray diffraction [ :negative electrode, :positive electrode, :separator, :plastic thin film, :electrolyte, :gas, :pressurizer, :sample cell, and :X-ray, respectively].

豊田中央研究所 R&D レビュー Vol. 32 No. 2 (1997.6)

負極に用いられている水素吸蔵合金の組成を Table 1に示す。また,代表的な水素吸蔵合金であ るLaNi<sub>5</sub>とLaNi<sub>4.5</sub>Al<sub>0.5</sub>およびこれらの水素化物 (LaNi<sub>5</sub>H<sub>6</sub>およびLaNi<sub>4.5</sub>Al<sub>0.5</sub>H<sub>4.5</sub>)の格子定数など<sup>6)</sup> をTable 2に示す。

2.3 測定

測定には理学電機製X線回折装置(RU-B型, Cu-Kα線,40kV-150mA)を用い,そのゴニオメー タの試料台位置にFig.1に示した特殊試料セルをセ ットした。実験に先立ち,試料セルの高分子薄膜 側から負極,セパレータ,正極の順に組み込み, 次に電解液(6NKOH-1NLiOH)を注入した。また, 試料セル壁と正極との間に高分子板を挿入するな どして負極,セパレータ,正極を固定した。実際 の測定に際しては,所定の条件で充電または放電 を行った後に反応を停止させた。その後,直ちに 高分子薄膜と負極との間に残存する電解液を排除 するために,加圧室の内圧を上げ高分子薄膜を負 極に押しつけた。この操作によって,負極を大気 中に取り出す事なく充・放電に伴う負極の状態変 化を測定することができた。

3.結果と考察

Ni-MH電池の負極の充・放電過程における状態 変化をその場X線回折用の特殊試料セルを用いて 調査した。得られた結果は次のようである。

Table 1Composition of alloy (wt.%).

Ni	Со	Mn	Al	La	Ce	Pr	Nd
53.2	10.6	2.60	1.87	17.9	9.51	1.95	2.44

 Table 2 Lattice constants of alloys and its hydrides.

	Lattice cor	$c_0/a_0$	
	a <sub>0</sub>	c <sub>0</sub>	
LaNi <sub>5</sub>	0.5017	0.3982	0.794
LaNi <sub>5</sub> H <sub>6</sub>	0.5440	0.4310	0.792
LaNi <sub>4.5</sub> Al <sub>0.5</sub>	0.5049	0.4021	0.796
LaNi <sub>4.5</sub> Al <sub>0.5</sub> H <sub>4.5</sub>	0.5340	0.4201	0.787

## 3.1 特殊試料セルの有効性

Fig. 1に示した特殊試料セルの加圧室内を加圧せ ずに測定したところ,非晶質物質特有のハローな スペクトルが得られるのみで負極合金からの回折 線を得ることはできなかった。これは,負極と高 分子薄膜との間に存在する電解液によってX線が 強く吸収されることに起因すると考えることがで きる。例えば,Cu-kα線を垂直入射させた場合の電 解液(6NKOH-1NLiOH)の半減厚さは約250μmと 計算される。これは,通常の測定範囲(10<6<40°) での有効半減厚さが約40~160μmであることに対 応する。すなわち,電極の状態変化をその場X線 回折法によって調べる場合には,負極-高分子薄 膜間に存在する電解液層の厚さを極めて薄くする ことが必要である。

このような必要条件を満足するために,本実験 では高分子薄膜の外側に設けた加圧室の内圧を高 めることによって負極 - 高分子薄膜間に存在する 電解液を排除することを試みた。すなわち,Fig.1 に示した特殊試料セルは,加圧室と反応室との間 に比較的柔軟なポリエチレン薄膜(厚さ約10µm) を設けてあり,加圧室内の加圧によって同薄膜を 電極に押しつけるとともに負極 - 高分子薄膜間に 存在する電解液を排除しようとするものである。 このような試料セルを試作し,その有効性を調査 した。その結果,電解液による影響を非常に小さ くするとともに負極合金に由来する回折線を得る ことができることがわかった。これらの結果をFig. 2に示す。

 3.2 充・放電過程における負極合金の格子定 数の変化

3.2.1 サイクル試験と格子定数

充電 放電を約50回繰り返すサイクル試験を行い,サイクル試験過程での負極合金の格子定数の 変化を調べた。その結果をFig.3に示す。同図から,

充電によって生成する水素化物の格子定数は サイクル試験とともに増加し,10-20サイクル後に はほぼ飽和する。

充電過程で増加した格子定数は放電後にはサ イクル試験前のそれとほぼ同じ値になる。 などがわかる。 本結果から,サイクル試験前と約50回のサイク ル試験によって十分に活性化された負極合金の単 位体積がそれぞれ約0.089<sub>1</sub>nm<sup>3</sup>,約0.107<sub>0</sub>nm<sup>3</sup>であり, 充電(水素吸蔵)によって約20%体積膨張したこと がわかる。一方,Table 2に示したLaNi<sub>5</sub>合金および LaNi<sub>4.5</sub>Al<sub>0.5</sub>合金の水素吸蔵に伴う体積膨張率がそれ ぞれ約25%および約17%と計算されることから,本 試料セルを用いてほぼ正しい格子定数を得ること ができることがわかる。また,これらの合金の水



Fig. 2 Results of X-ray diffraction [upper ; with special sample holder, lower ; without special sample holder, respectively].

 $( : LaNi_5, : Ni, : Ni(OH)_2,$  $: La(OH)_3)$ 



Fig. 3 Change of lattice parameters with cyclic charge and discharge.

豊田中央研究所 R&D レビュー Vol. 32 No. 2 (1997.6)

素化物中の水素と金属との比(H/M)がそれぞれ約 1.0および約0.75であること<sup>6)</sup>, および本研究に用 いた合金の高圧水素ガス雰囲気中での水素吸蔵量 (H/M)が約0.85であることから,本研究に用いた 負極の充電後の組成(H/M)は約0.8であると推定 される。

3.2.2 充電率と格子定数

サイクル試験によって十分に活性化した電極を 用いて,充・放電過程における充電率と格子定数 との関係を調査した。その結果,格子定数は充電 または放電によって可逆的に変化するが,充電過 程と放電過程でのそれは互いに異なりヒステリシ スを描くことがわかった。充電率と格子定数との 関係をFig. 4に示す。

ヒステリシスを描く理由の一つとして, 負極の 厚さ方向の電流分布が正極側の表面で最大で,深 さの増加とともに減少することをあげることがで きる。すなわち,本研究ではFig.1に示した配置で 充・放電を行っており,正極に対向した側に較べ て高分子薄膜側の負極表面の電流量は少ない。こ れは, 合金粒子間の接触抵抗や電解液中で生成し た粒子表面の腐食生成物による抵抗の増大などに も起因しており,合金中に吸蔵される水素量が高 分子薄膜側で減少することを意味している。これ に対して放電過程では,負極の正極側表面の放電

(水素の放出)が高分子薄膜側のそれよりも先行す る。それゆえ,例えば,放電率70%のときの格子 定数は充電率30%の時のそれに較べて小さいこと になる。電極の断面模型をFig.5に示す。

次に,得られた格子定数(a<sub>0</sub>,c<sub>0</sub>)から軸比(c<sub>0</sub>/a<sub>0</sub>) を求めた。また、その結果を基にして充・放電過 程における水素の拡散経路について考察した。軸 比の計算結果をFig.4中に併記する。同図から,充 電過程では、

(a) 充電初期に吸蔵された水素原子はa軸(=b軸) 方向の格子定数を優先的に増大させるため,軸比 は初期値(約0.81,)よりも減少する。

(b) 一定の充電量を超えると格子定数の変化はほ ぼ等方的になり,軸比も一定値(約0.79<sub>0</sub>)を示す ことがわかる。

これに対して放電過程では,

(a) 放電初期の格子定数の変化はほぼ等方的で, 軸比はほぼ一定(約0.790)である。

(b) その後の放電によって軸比は急激に増加し, 完全に放電されると充電前の値(約0.81<sub>5</sub>)に戻る。 ことがわかる。

これらの結果は,充・放電過程での結晶格子の 膨張・収縮が結晶学的異方性を有することを示し ている。異方性の原因は次のように考えることが できる。すなわち,本合金[結晶構造;最密六方 晶 (hcp), 空間群; P6/mmm]中への水素原子の可 能な侵入位置としては,単位胞当り4個の四面体 位置(T; Tetrahedralsite)と8個の八面体位置(O:

Negative electrode Positive electrode

Seperator





Schematic diagram of negative electrode. Fig. 5

Electrolyte

豊田中央研究所 R&D レビュー Vol. 32 No. 2 (1997.6)

c o / a o

attice constant.

(a.,

Octahedralsite)があり, 試料表面に吸着した水素原 子はその後解離して結晶内部に拡散してゆく。水 素の拡散経路は,一般に直接移動経路(O<sub>1</sub> O<sub>2</sub>) と間接移動経路  $(O_1 T_1 O_2)$  の2通りある<sup>7,8)</sup>こ とが知られている。いずれの経路を経由して拡散 するにしても,充電(水素吸蔵)の初期には水素原 子は結晶の稜線上(a軸およびc軸上)にある八面体 位置(O<sub>1</sub>)に最初に侵入し,a軸およびb軸を優先 的に膨張させる。次に,水素原子はもう一方の侵 入位置であるc面内の八面体位置(O<sub>2</sub>)および結晶 内部の四面体位置 (T<sub>1</sub>) に拡散する。結晶内部の四 面体位置に拡散した水素は,ほぼ等方的に結晶格 子を膨張させる。一方,放電(水素放出)過程では 水素原子は最初に結晶の稜線およびc面内にある八 面体位置(それぞれO₁およびO₂)から系外に放出 される。そして,これらの空になった八面体位置 は,結晶の内部の四面体位置(T<sub>1</sub>)にある水素原子 のO<sub>1</sub>またはO<sub>2</sub>への拡散によって直ちに補充され る。すなわち,放電初期は等方的に格子定数が減 少(軸比はほぼ一定)するが,放電深度が深くなる ととも結晶内部の四面体位置の水素原子の影響よ りも八面体位置にある水素の影響が支配的になっ てくる。負極に用いられている水素吸蔵合金は, LaNi<sub>5</sub>合金と同一の結晶構造を有している。LaNi<sub>5</sub> の結晶構造模型およびLa,Ni,Hの可能な存在位 置をFig. 6に示す。

一方,この過程で得られる水素化物は一相のみ

71

でなく,2相以上が同時に生成していることがわかった。得られたX線回折図形をFig.7に示す。充・ 放電の過程において水素濃度の異なる複数の水素 化物が生成する原因としては,

合金粒子が広い粒度分布を持つ。

負極合金の充填密度が不均一である。

電解液と合金粒子との接触面積にバラツキがある。

などが考えられる。

これらは全て電極の不均一反応の原因となる。 負極中の合金粒子と電解液が不均一な分布を持つ 原因は次のように考えられる。負極合金は粉砕後 250メッシュの篩で篩ったのみであり,均一な粒径 を有する粉末粒子で構成されているわけではない。 それゆえ,負極中の合金粒子と電解液とが均一に 分布しているとは言えず,部分的に電解液が少な い箇所が存在する。電解液の少ない部分では効率 的な充・放電が行われ難い。これは,充・放電時 の水素吸蔵・放出反応が負極全体を通して一様に 行われないことを意味している。すなわち,本実 験で得られた2相以上の水素化物が同時に生成する という事実は,負極構成材料と電解液との不均一 分布に基づくと考えることができる。

3.3 特殊試料セルの応用例

実電池を用いて充・放電サイクル試験を行った ところ,一部の電池で放電容量が10~15%低下し た。この電池を窒素ガスで置換したグローブボッ



Fig. 6 Crystal structure model of LaNi<sub>5</sub> and atomic sites of La, Ni and H in LaNi<sub>5</sub>H<sub>6</sub>.

クス内で分解した。取り出した負極を本試料セル に組み込み所定条件で充・放電させた。容量低下 した負極の充・放電にともなう状態変化を測定し, 正常品と比較した。測定結果をFig.8に示す。同図 から,容量低下した負極は次のような点で正常品 と異なることがわかる。



Fig. 7 Change of X-ray diffraction spectra of charging and discharging process [ :120% discharge, :30%charge, :70%charge, : 100%charge, :120%charge, :70%discharge, and :120%discharge,

respectively].



Diffraction angle (Cu-ka,  $2\theta$  /deg.)

Fig. 8 Results of X-ray diffraction (left; normal electrode, right; worsen electrode.)

 $(\quad : AB_5 \ , \quad : AB_5H_{5.5} \ , \quad : AB_5H_{2.5} \ , \\ : AB_5H_{0.5} \ )$ 

放電後の負極には水素化物が残存する。残存 水素化物はその格子定数から $AB_5H_{0.5}$ で表すことが できるものである。ここで、AはLa、Ce、Pr、Nd で、BはNi、Co、Mn、Alである。また、残存水素 化物量はその積分強度比から約10%と評価される。

この水素化物は放電後10数時間電解液中に放置 すると消滅し,もとの合金組成に戻る。

すなわち,容量低下した負極には,吸蔵した全 ての水素を放出することができないような変化, 例えば,電解液中での腐食のために負極合金の一 部の組成が変化し準安定な水素化物を生成した, または充・放電過程で生じた腐食生成物のために 周辺の合金から絶縁された,などが考えられる。

#### 4.まとめ

電解液中から電極を取り出すことなくその状態 変化を調べることができた。本セルをNi-MH電池 負極の充・放電にともなう状態変化の解析に応用 したところ,

(1) 充・放電にともなう水素の吸・放出は可逆的 に行われるが, 飽和水素量に達するまでには10-20 回の充・放電が必要である。

(2) 充・放電にともなう結晶格子の軸比は可逆的に変化する。

(3) 充・放電過程では2相以上の水素化物が共存 する。

(4) 放電容量が低下した実電池の負極には水素化 物が残存する。

などがわかった。

これらの結果は,全て新しく考案した特殊試料 セルを利用することによって初めて明らかにされ た事柄である。

本試料セルは,ここで報告した負極以外に正極 の状態変化の解析にも応用し幾つかの知見を得て いる。また,液体が関与するさまざまな反応過程 の測定・解析に応用することができる。

## 謝辞

本研究は,当所と(株)豊田自動織機製作所との共 同研究の中で行われたものである。関係各位に感 謝を申し上げる。

# 参考文献

- 石川博: "Ni水素電池用水素吸蔵合金の将来展望",日本 金属学会,(1995)
- 2) 大川和史, ほか: Nat. Tech. Rep., 40(1994), 53
- 3) 岩倉千秋, ほか: 科学と工業, 65(1991), 305
- 4) 岡本篤彦: 特願平7-266299
- 5) 岡本篤彦,木下恭一:第32回X線分析討論会講演予稿 集,(1996),P13
- 6) Mendelsohn, M. H., et al. : J. the Less-Common Metals, 63(1979), 193
- 7) Vykhodets, V. B., et al. : Phys. Met. Metall., 25(1968), 133
- 8) 大谷南海男: "金属と水素", 日本金属学会セミナー, (1974), 68

著者紹介



 岡本篤彦 Tokuhiko Okamoto
 生年:1943年。
 所属:ミクロ解析研究室。
 分野:X線・電子線等による分析,解析。
 X線吸収スペルトル法による局所 構造解析。
 学会等:日本金属学会,日本分析化学会, X線分析研究懇談会会員。

理学博士。